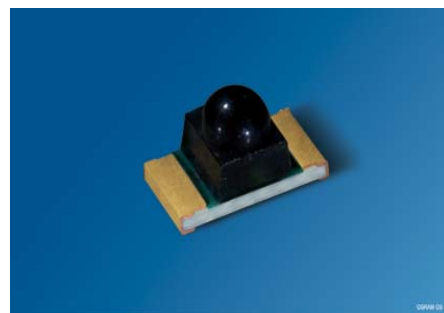


# IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung

## High Power Infrared Emitter (850 nm)

### Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant

**SFH 4059**



#### Wesentliche Merkmale

- Sehr kleines Gehäuse:  
(LxBxH) 3.2 mm x 1.6mm x 1.85 mm
- Sehr hohe Gesamtleistung

#### Anwendungen

- Miniaturlichtschranken
- Industrieelektronik
- Mobile Geräte
- „Messen/Steuern/Regeln“

#### Sicherheitshinweise

Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden.

#### Features

- Very small package:  
(LxWxH) 3.2 mm x 1.6 mm x 1.85 mm
- High optical total power

#### Applications

- Miniature photointerrupters
- Industrial electronics
- Mobile devices
- For drive and control circuits

#### Safety Advices

Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471.

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code	Bestrahlungsstärkegruppierung <sup>1)</sup> Irradiance Grouping <sup>1)</sup> ( $I_F = 70 \text{ mA}$ , $t_p = 20 \text{ ms}$ ) $E_e \text{ (mW/cm}^2\text{)}$	Strahlstärke <sup>2)</sup> Radiant intensity <sup>2)</sup> ( $I_F = 70 \text{ mA}$ , $t_p = 20 \text{ ms}$ ) $I_e \text{ (mW/sr)}$
SFH 4059	Q65111A2991	$\geq 6.3 \text{ (typ. 15)}$	typ. 100

<sup>1)</sup> Gemessen im Nahfeld mit einem Detektor (7.2 mm Durchmesser) in einem Abstand von 20 mm ( $\Omega = 0.1 \text{ sr}$ ) zur Bauteiloberfläche /  
Measured in the near field with a detector (7.2 mm diameter) in 20 mm distance ( $\Omega = 0.1 \text{ sr}$ ) to the device surface

<sup>2)</sup> Gemessen mit einem Detektor (10 mm Durchmesser) in einem Abstand von 100 mm ( $\Omega = 0.01 \text{ sr}$ ) zur Bauteiloberfläche /  
Measured with a detector (10 mm diameter) in 100 mm distance ( $\Omega = 0.01 \text{ sr}$ ) to the device surface

**Grenzwerte** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )**Maximum Ratings**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}, T_{stg}$	- 40 ... + 85	°C
Sperrspannung Reverse voltage	$V_R$	5	V
Vorwärtsgleichstrom Forward current	$I_F$	70	mA
Stoßstrom, $t_p = 300\ \mu\text{s}$ , $D = 0$ Surge current	$I_{FSM}$	700	mA
Verlustleistung Power dissipation	$P_{tot}$	140	mW
Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je $5\ \text{mm}^2$ Thermal resistance junction - ambient mounted on PC-board (FR4), pads size $5\ \text{mm}^2$ each	$R_{thJA}$	540	K/W
Wärmewiderstand Sperrschicht - Lötstelle bei Montage auf Metallkernplatine Thermal resistance junction - soldering point, mounted on metal core board	$R_{thJS}$	360	K/W

**Kennwerte** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )**Characteristics**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wellenlänge der Strahlung Wavelength at peak emission $I_F = 70\ \text{mA}$ , $t_p = 10\ \text{ms}$	$\lambda_{peak}$	860	nm
Schwerpunkts-Wellenlänge der Strahlung Centroid Wavelength $I_F = 70\ \text{mA}$ , $t_p = 10\ \text{ms}$	$\lambda_{centroid}$	850	nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von $I_{max}$ Spectral bandwidth at 50% of $I_{max}$ $I_F = 70\ \text{mA}$ , $t_p = 10\ \text{ms}$	$\Delta\lambda$	42	nm
Abstrahlwinkel Half angle	$\varphi$	$\pm 10$	Grad deg.
Aktive Chipfläche Active chip area	$A$	0.04	$\text{mm}^2$

Kennwerte ( $T_A = 25\text{ °C}$ )

Characteristics (cont'd)

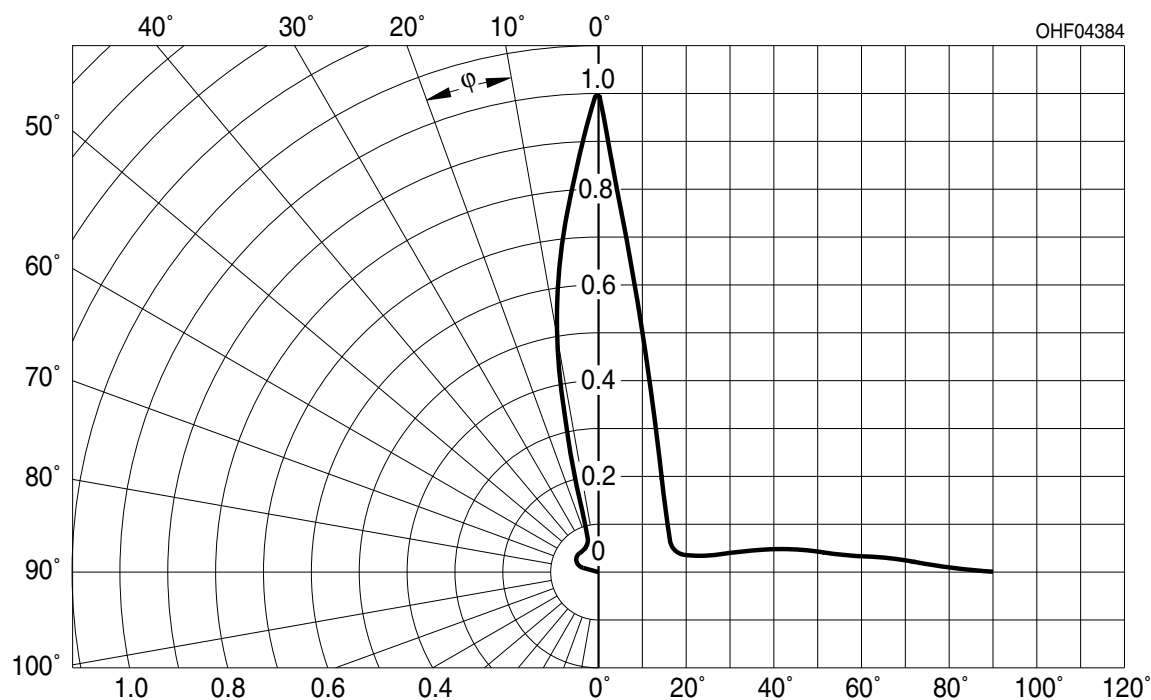
Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Abmessungen der aktiven Chipfläche Dimension of the active chip area	$L \times B$ $L \times W$	$0.2 \times 0.2$	mm <sup>2</sup>
Schaltzeiten, $E_e$ von 10% auf 90% und von 90% auf 10%, bei $I_F = 70\text{ mA}$ , $R_L = 50\ \Omega$ Switching times, $E_e$ from 10% to 90% and from 90% to 10%, $I_F = 70\text{ mA}$ , $R_L = 50\ \Omega$	$t_r$ , $t_f$	12	ns
Durchlassspannung Forward voltage $I_F = 70\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$	$V_F$	1.6 (< 2.0)	V
Sperrstrom Reverse current	$I_R$	not designed for reverse operation	$\mu\text{A}$
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 70\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$	$I_{e\text{ typ}}$	100	mW/sr
Gesamtstrahlungsfluss Total radiant flux $I_F = 70\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$	$\Phi_{e\text{ typ}}$	40	mW
Temperaturkoeffizient von $E_e$ bzw. $\Phi_e$ , $I_F = 70\text{ mA}$ Temperature coefficient of $E_e$ or $\Phi_e$ , $I_F = 70\text{ mA}$	$TC_I$	- 0.5	%/K
Temperaturkoeffizient von $V_F$ , $I_F = 70\text{ mA}$ Temperature coefficient of $V_F$ , $I_F = 70\text{ mA}$	$TC_V$	- 0.7	mV/K
Temperaturkoeffizient von $\lambda$ , $I_F = 70\text{ mA}$ Temperature coefficient of $\lambda$ , $I_F = 70\text{ mA}$	$TC_\lambda$	+ 0.3	nm/K

**Bestrahlungsstärke  $E_e$  in Achsrichtung<sup>1)2)</sup>**gemessen bei einem Raumwinkel  $\Omega = 0.1$  sr**Irradiance  $E_e$  in Axial Direction<sup>1)2)</sup>**at a solid angle of  $\Omega = 0.1$  sr

Bezeichnung Parameter	Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		SFH 4059 -Q	SFH 4059 -R	SFH 4059 -S	
Bestrahlungsstärke	$E_{e \text{ min}}$	6.3	10	16	mW/cm <sup>2</sup>
Irradiance	$E_{e \text{ max}}$	12.5	20	32	mW/cm <sup>2</sup>
$I_F = 70$ mA, $t_p = 20$ ms					

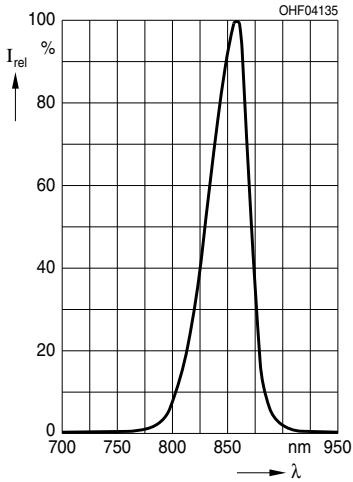
1) Gemessen im Nahfeld mit einem Detektor (7.2 mm Durchmesser) in einem Abstand von 20 mm ( $\Omega = 0.1$  sr) zur Bauteiloberfläche /  
Measured in the near field with a detector (7.2 mm diameter) in 20 mm distance ( $\Omega = 0.1$  sr) to the device surface

2) Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1) /  
Only one bin in one packing unit (variation lower 2:1)

**Abstrahlcharakteristik****Radiation Characteristics  $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$** 

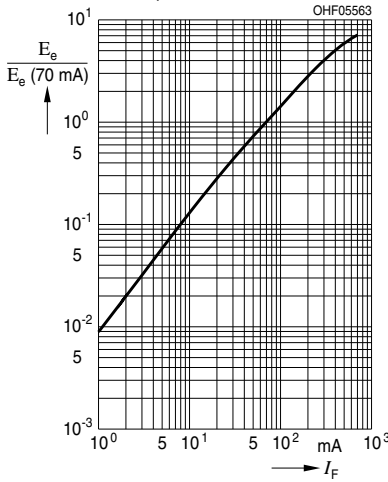
**Relative Spectral Emission**

$I_{rel} = f(\lambda), T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$



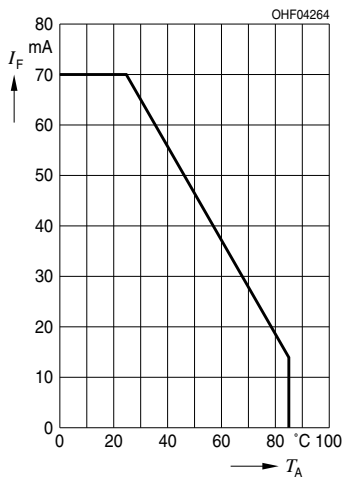
**Irradiance**  $\frac{E_e}{E_e 70\text{ mA}} = f(I_F)$

Single pulse,  $t_p = 25\text{ }\mu\text{s}, T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$



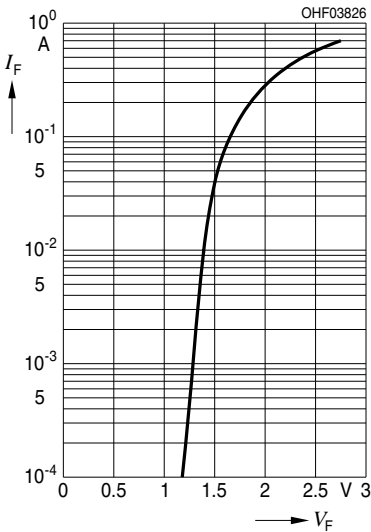
**Max. Permissible Forward Current**

$I_F = f(T_A), R_{thJA} = 540\text{K/W}$



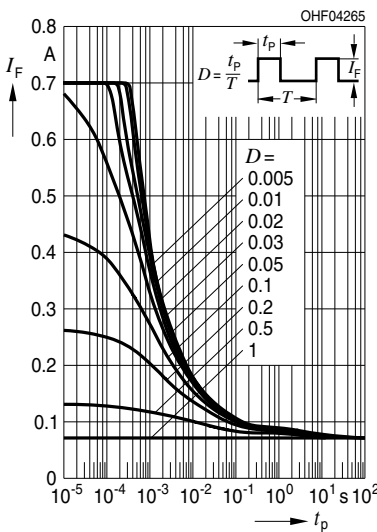
**Forward Current  $I_F = f(V_F)$**

Single pulse,  $t_p = 100\text{ }\mu\text{s}$   
 $T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$



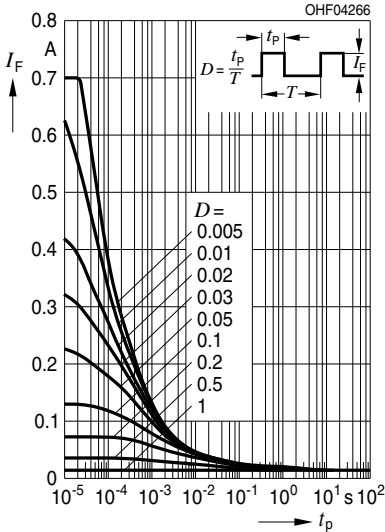
**Permissible Pulse Handling Capability  $I_F = f(\tau), T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$**

$I_F = f(\tau), T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$ ,  
duty cycle  $D =$  parameter

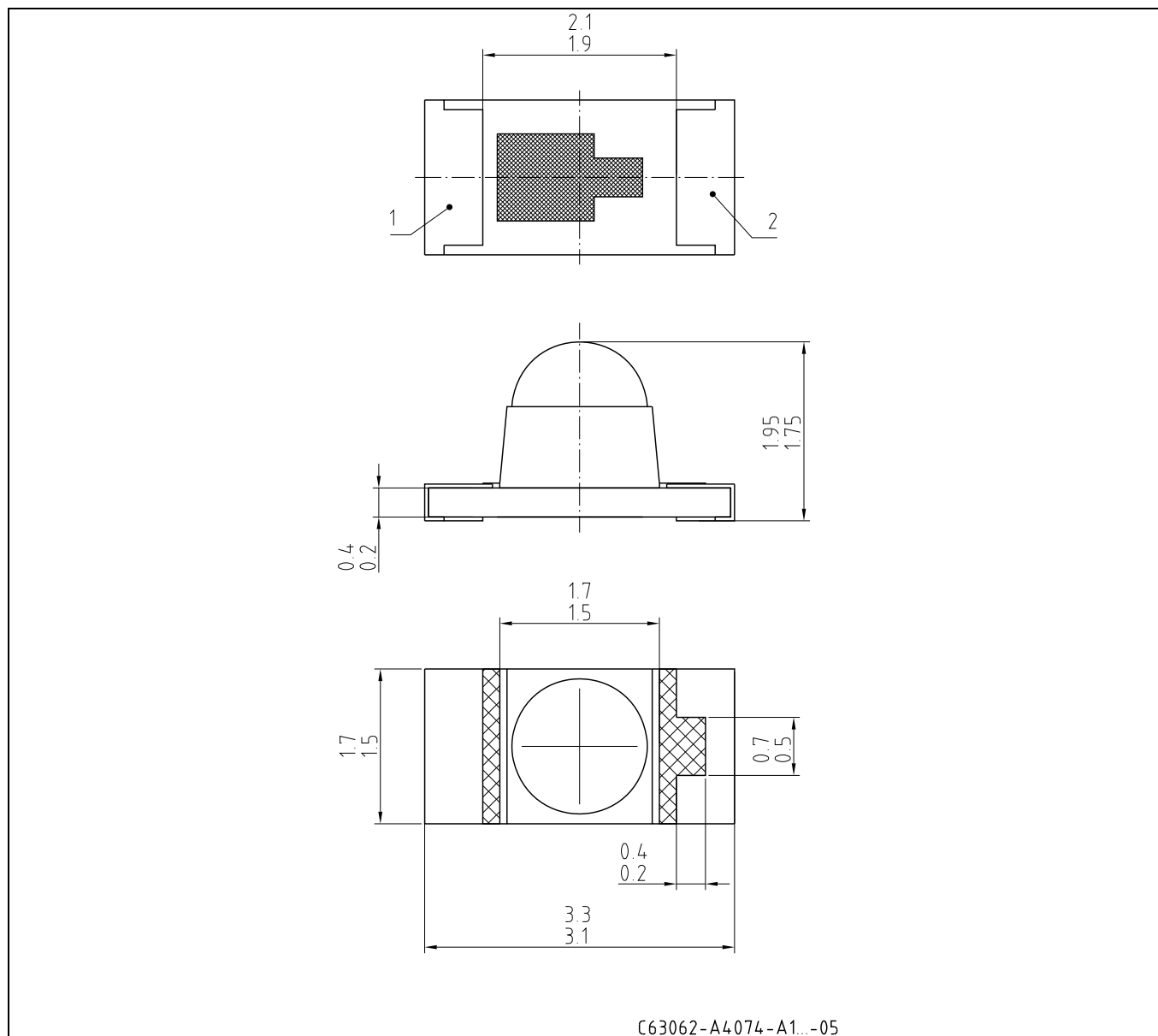


**Permissible Pulse Handling Capability  $I_F = f(\tau), T_A = 85\text{ }^\circ\text{C}$**

$I_F = f(\tau), T_A = 85\text{ }^\circ\text{C}$ ,  
duty cycle  $D =$  parameter



**Maßzeichnung**  
**Package Outlines**



Maße in mm/ Dimensions in mm.

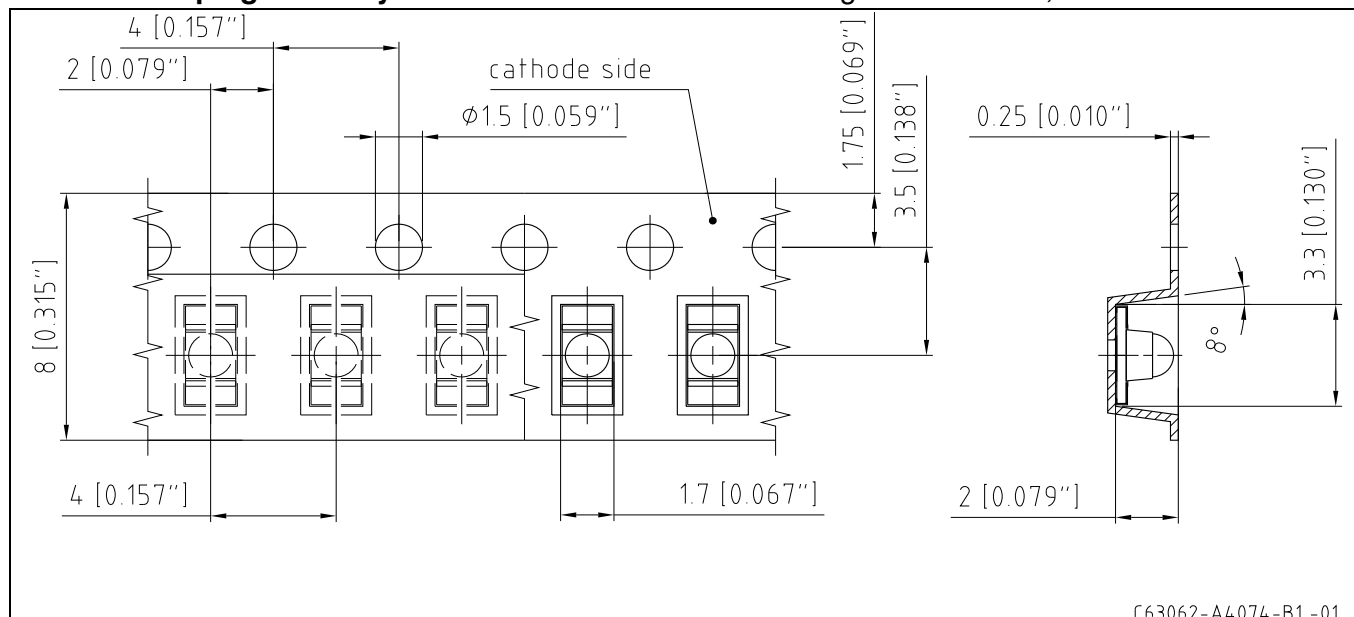
Gehäuse / Package	Epoxydharz / Epoxy
Farbe / Colour	Schwarz / black
Gehäusemarkierung/ Package marking	Pad 1: Kathode / cathode Pad 2: Anode / anode

**Gurtung / Polarität und Lage**

Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm

**Method of Taping / Polarity and Orientation**

Packing unit 2000/reel, ø180 mm

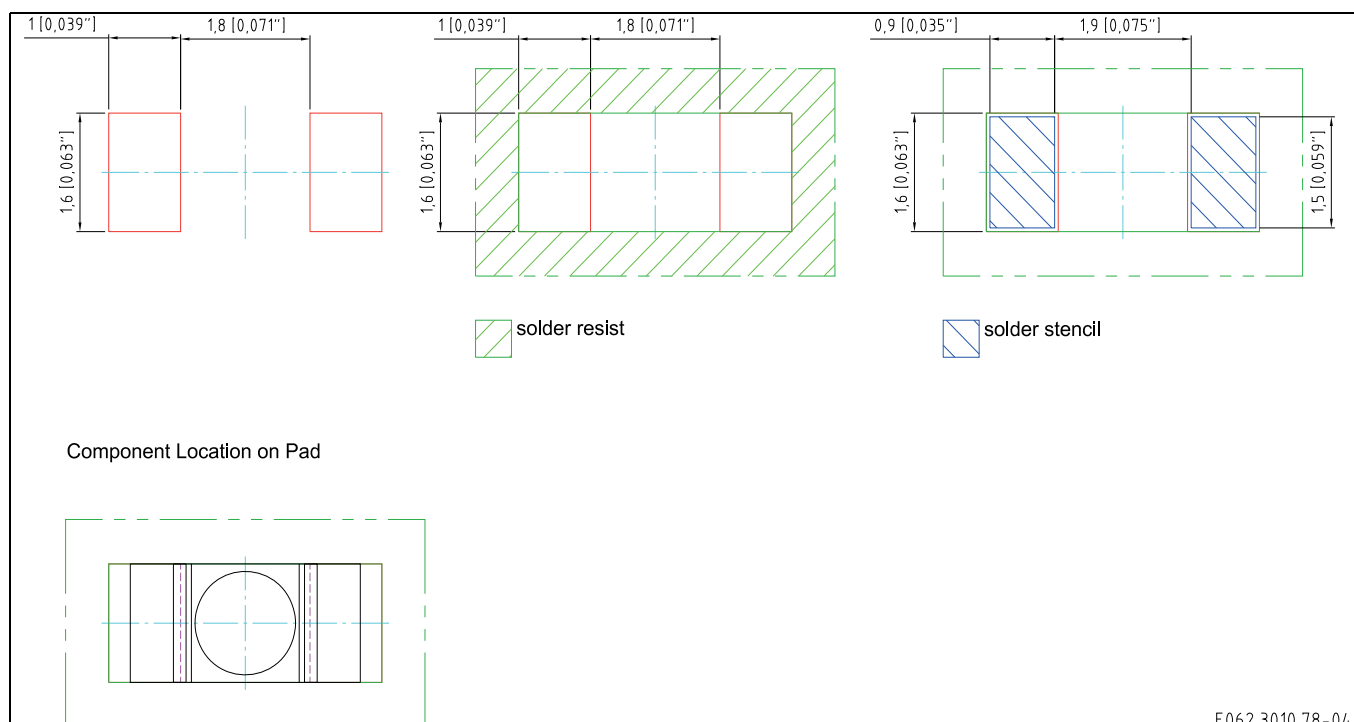


C63062-A4074-B1 -01

Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch).

**Empfohlenes Lötpaddesign  
Recommended Solder Pad**

**Reflow Lötén  
Reflow Soldering**

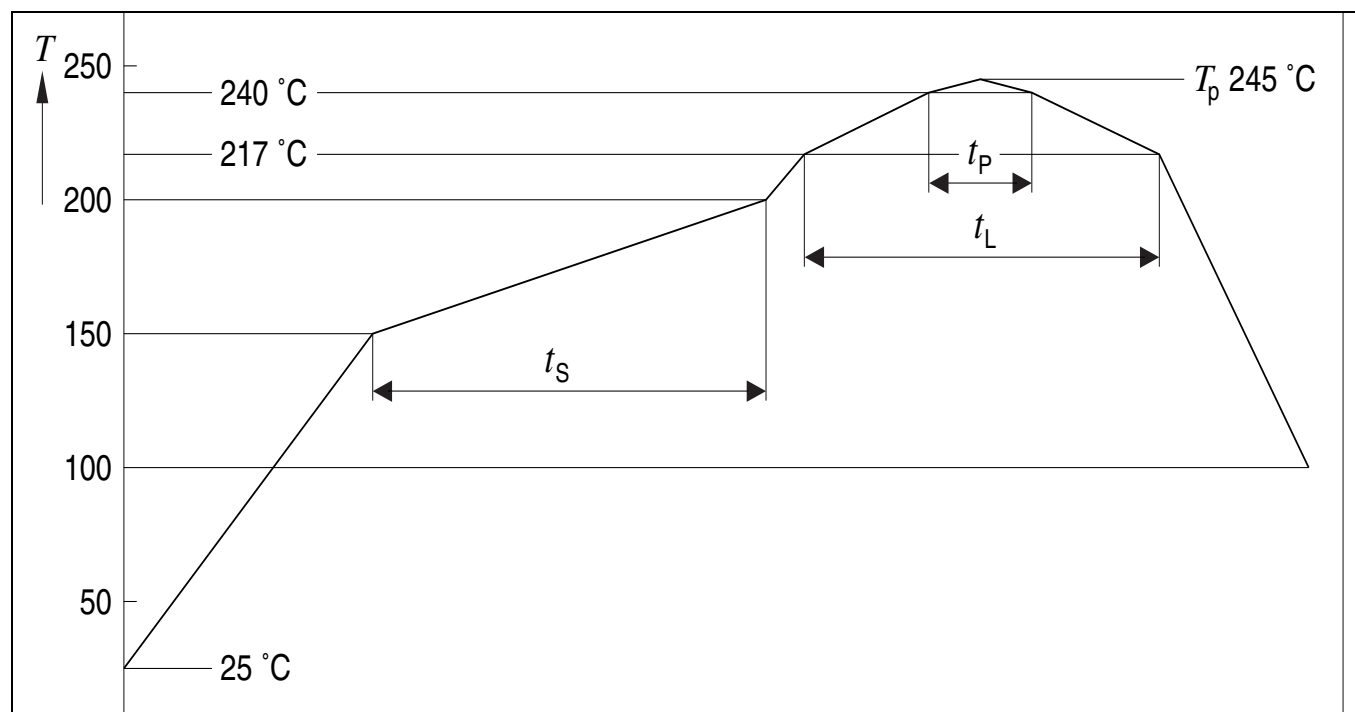


E062 3010.78-04

Maße in mm / Dimensions in mm (inch).

**Lötbedingungen**  
**Soldering Conditions**  
**Reflow Lötprofil für bleifreies Löten**  
**Reflow Soldering Profile for lead free soldering**

Vorbehandlung nach JEDEC Level 3  
 Preconditioning acc. to JEDEC Level 3  
 (nach J-STD-020D.01)  
 (acc. to J-STD-020D.01)



Profileigenschaften Profile Feature	Bleifreier Aufbau / Pb-Free Assembly (SnAgCu)	
	Empfehlung / Recommendation	Grenzwerte / Max. Ratings
Aufheizrate zum Vorwärmen*) / Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C	2 K / s	3 K / s
Zeit $t_s$ von $T_{Smin}$ bis $T_{Smax}$ / Time $t_s$ from $T_{Smin}$ to $T_{Smax}$ 150 °C to 200 °C	100 s	min. 60 s max. 120 s
Aufheizrate zur Spitztemperatur*) / Ramp-up rate to peak*) 180 °C to $T_p$	2 K / s	3 K / s
Liquidustemperatur $T_L$ / Liquidus temperature $T_L$	217 °C	
Zeit $t_L$ über $T_L$ / Time $t_L$ above $T_L$	80 s	max. 100 s
Spitztemperatur $T_p$ / Peak temperature $T_p$	245 °C	max. 260 °C
Verweilzeit $t_p$ innerhalb des spezifizierten Spitztemperaturbereichs $T_p - 5$ K / Time $t_p$ within the specified peak temperature range $T_p - 5$ K	20 s	min. 10 s max. 30 s
Abkühlrate*) / Ramp-down rate*) $T_p$ to 100 °C	3 K / s	6 K / s maximum
Zeitspanne von 25 °C bis zur Spitztemperatur / Time from 25 °C to peak temperature		max. 8 min.

Alle Temperaturen beziehen sich auf die Bauteilmitte, jeweils auf der Bauteiloberseite gemessen / All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the package

\* Steigungsberechnung  $\Delta T/\Delta t$ :  $\Delta t$  max. 5 s; erfüllt über den gesamten Temperaturbereich / slope calculation  $\Delta T/\Delta t$ :  $\Delta t$  max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Published by  
OSRAM Opto Semiconductors GmbH  
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg  
[www.osram-os.com](http://www.osram-os.com)

© All Rights Reserved.

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.

#### Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!** Critical components<sup>1</sup>, may only be used in life-support devices or systems<sup>2</sup> with the express written approval of OSRAM OS.

<sup>1</sup> A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system.

<sup>2</sup> Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；

按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。